(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

FΙ

(11)特許出願公告番号

特公平6-104297

(24) (44)公告日 平成6年(1994)12月21日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

B 2 4 B 9/00 L 9325-3C

D 7234-3C

53/00

技術表示簡所

請求項の数5(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平1-110894

(22)出願日

平成1年(1989)4月27日

(65)公開番号

特開平2-292164

(43)公開日

平成2年(1990)12月3日

(71)出願人 999999999

信越半導体株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

(72)発明者 外山 公平

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平

150番地 信越半導体株式会社白河工場内

(74)代理人 弁理士 松本 眞吉

審查官 高木 進

(56)参考文献 特開 昭53-14554 (JP, A) 昭63-67070 (JP, A)

(54) 【発明の名称】 半導体ウエーハの面取り装置

1

【特許請せり範囲】

【請求項1】外周面に回転対称な面取り用溝(20点20

該砥石(20)をその回転対称中心線の回りに回転させる

診溝 (20a 20b) に向かい合う表面の形状が該溝の表面 と略同一形状であり、該溝の表面に接近して配置される 電極(24)と、

該溝 (20a, 20b) と該電極 (24) との向かい合う表面間 仁電解液を流す手段と、

該砥石(20)と該電極(24)との間に直流電圧を印加す る手段とを有し、

該回転対称中心線を通る平面と該溝(20a, 20b)の表面 との交線は、中央部が該回転対称中心線側に窪んだ凹形 であり、四部の底部と側部の境界部である底側部が0.4m

--DI - の曲率平区 (P. P.) の曲線型 (A.R. A.R.) であ ることを特徴とする半導体ウェーハの面取り装置。

【請入項と】前記又線は、前記201部とその制度とか境界 部である溝端部が、前記庭側部の曲率半径(R₃, R₃)の 1.5×2.5倍の曲率半径(R,R)の曲線部であることを 特徴とする請求項1記載の装置。

【請求項3】前記溝の断面刑状は略V字状であることを 特徴とする請求項2記載の装置。

【請求項4】前記溝の断面形状は略U字状であることを 10 特徴とする請求項2記載の装置。

【請求項5】前記電極(24)はグラファイト又はカーボ ンで形成されていることを特徴とする請求項2記載の装 置,

【発明の詳細な説明】

三産業上の利用分野

本発明は半導体ウエーハのエッご部を回転砥石で研削し て面取りを行う半導体ウエーへの面取り装置に関する。 従来の技術:

この種の半尊体ウエーへの面取り装置は、砥石の外間面 に第4回または第5回に示すような略V字状または略U 字状の断面形状の構2a、2bが形成されており、砥石を回 転させながら矢印方向へ移動させることにより、半導体 ウエー・10のエッジ部の面取りが行われる。第5図に示 す①~⑤はこの移動の順番を示す。両断面とも、底部に 半径R₁、R₂の円弧A₂B₁、A₂を有し、開口端E₁、E₂とこ の円弧の一端B、Bとが直線で結ばれた形状となってい る。例えば、半導体ウエーへ10の厚さ0.6~0.7mmに対 1、円弧の半径R、RはO 25mm、溝の奥行きD、Daは1m т 溝の開口幅W . W:はそれぞれ1.16mm、6mm。側面の傾 料角 θ は22 である。

この面取りの際、研削能力を維持するために、陰極プロ ックをこの溝に接近させ、導電性砥石を陽極とし、両極 間に電解液を流しながら直流電圧を印加することによ り、砥石の電解下レインンでが可能である。

| 発明が解決しようとする課題|

1かし、電解と1つ、シグは砥石の溝の面に治って均一 ここわれず、第1、5回サアー点鎖線で含む如う、構み 底側部での電解上レッシン "が著しこなり、面取り形状 が一点鎖線で示す如う変形する。この場合、例えば半導 体ウエー・10の鏡面にホトレンストを被着すると、この 段状部で盛り上がり、面取りの傾斜が小さい場合にはマ スツの接近が妨げられる。あるいはかかる段壮部が形成 されなくても、半導体ウエーハの面取り部の形状が不揃 いとなる。したがって、このような変形前に砥石を取り 換える必要がある。

料発明の目的は、上記問題点に鑑み、砥石の溝の刑状を 長期間にわたって初期の形状に保持することができる半。 導体ウエーへの面取り装置を提供することにある。

課題を解決するための手段。

この目的を達成すために、本発明に係る半導体ウエール 方面取り装置では、 外国前に同転数粒が面取り国藩方面 取り用簿が#b成された尊電性礁石と「診礁石を石の回転 文利 4、《森内记》中"集"的 方式吸入 (計劃計劃) 500 A です.面の州明から溝の封面と略同一州のつきり、診溝の 才面に接近して配置される電極と、誘講と診算機と7年。 40. かい合う表面間に電解液を流す手段と、故砥石と該電極 との間に直流電圧を印加する手段とを有し、診回転対称 中心勝を通る中面と誇構の表面との交換は、中央部づ診 回転対称中心線側に窪んだ凹形であり、凹部の底部と側 部の境界部である底側部が0.4mm以上の曲率半径の曲線

前記交線は、さらに、前記四部とその両側との境界部で ある溝端部が、前記底側部の曲率半径の1.5~2.5倍の曲 ※半径の曲線部であることが好ましい。

示すような略V字状又は第3図に示すような略U字状で

電極の材料としては、成型が容易でありかつ電解液に対 し耐薬品性があるもの、特にプラファイトが好ましい。 "作用"

このような断面形状の溝を有する砥石では、溝の底側部 での電解作用の集中が大き、低減され、長期間にわたっ て好ましい初期の断面形状を維持することができる。

砥石外周面の溝の側面形折において、溝端部を、底側部 10 の曲率半径の1.5~2.5倍の曲率半径の曲線部とすれば、 溝端部での集中的な電解トレッシンプが防止されて、上 記効果が高められる。

研削作業及び電解ドレッシンでの繰り返しによって、砥 石刃先が消耗するため、電極の刑状微修正が必要となる か、グラファイトで電極を形成した場合には、プラファ イトの加工容易性によりこの微修正が良好に行われる。

以下、図面に基づいて本発明の実施例を説明する。

(1) 第1実施例

第1回は半導体ウエーへの面取り装置の概略構成を示。 20

2001 で装置12は、対力クランプディスタ19。 195を備 えており、半導体ウエーハ10は、下方の回転自在なクラ ンプティスク12a上に同心に載置された後、上昇されて ツランプディスツ12bに押し付けられ、クランプティス ?12bが回転駅動されて一体的に回転される。

一方、コアディスク14の上下両面には、サイトディスク 16、18が同心に固着されている。サイトディスク16、18 の半径は同一であり、コアディスク14の半径よりも大き 一、コアディスク14の周面部にはリング状の溝が形成さ おている。この溝に、リング状の面取り用砥石20が周着 されている。この砥石20の結合剤は導電性であり、鋳造 ホンド又は鋳鉄ファイハーホン上が好ましい。また、低 - 1.20の砥粒は例えば#2,000の高番手砥粒である。 砥石2 0の外周面には、回転対称なリンク状の溝20aか形成され ごいろ。この構20xの表面は、コアディスク14の中心線 に垂直だ対称重か有しており その対称図形の 写側 (1) 第四次 一种加入 原物作为 XP 7 U加入原产者 し、この国弧ABと側部の略直縛ECとを曲縛EC分滑 - かに接続している。また、囲にはCitifをRJO的弧b 上を有している。

半導体ウエーへの面取りは、曲線BC部と円弧AB部で 加口されるので、開口部の半径Rは、木発明と直接的に 無関係であるが、電解トレッシングのときにこの間口部 工集中的な電解除去が行われないようにするために、Ro Ri、好ましてはRi 1.5~2.5Riとする.

略直線CEの傾斜角も及び奥行きDaは第1図に示すもの 上同一である。

第1図において、コアディノ ?14、サイトティスク16及 この構のさらに具体的な断面形状は、例えは、第2図に 50 ひ18は、ロークリシャフト22の一端部に同心に固着さ

30

6

れ、このロータリンヤフト22は不図示のモータにより回

砥石20の研削能力を持続させるために 研削中におい て、電解ドレッシングが行われる。

すなわち、溝20aに対向して陰極プロック24が配置され ている。この陰極プロック24の表面形状は溝20aの表面 开けと略同一である。陰極プロック24は、カーボン又は グラファイトのような尊電性かつ成形容易な材料で、砥 石20の構20aに押付成形される。陰極プロック24は絶縁 性の陰極ブロックホルグ26に嵌合保持され、陰極ブロッ 10 プポルダ26は逆L学状のアーム28の。端に固着され、ア - - ム28の他端は接離機構30、昇降機構32を介して固定台。 34か一端部に取り付けられている。接離機構30、昇降機 構22には、それぞわられらを操作するためのマイクロメ --タ-<ット30a、32aが取り付けられており、マイクロメ ータペット30a、32aを回転させると、陰極プロップ24は 第1図左右方向、上下方向へと移動される。

陰極プロック24は配線を介して直流パルス電源36のマイ ナス端子に接続されている。一方、固定された絶縁性の 支持棒38の下端に陽極ブロック40が取付けられ、この陽 20 極プロック40が導電性のサイドディスク16に接触してい う。 P時極ブロッツ 40は自動へん 不電面36のプラス施子に 接続されている。したがって、陰極プロップ24と砒石20 との間隙にパルス電界が形成される。

陰極プロップ24と陰極ブロックサルタ26には複数なり乳 41が穿設され、これらが共通に供給管42に連通されてお り、電解液が供給管42に供給されて陰極プロップ24と砥 石20との間隙に流される。この電界液は、導電性(抵抗 率2~10°Ω cm程度)を有する水溶性研削後、例えば市 販されている!リタケクールAFC M(!リタケ株式会社) 集) あるいは、水溶性ケミカルソリューション ジョン 71 JC 707 (1)ョン 7ン株式社製)などを20~50倍に希 釈したものであり、冷却夜としての機能も果たす。

上方、砥石20に対し、陰極アロック24と直径方向反対側 にノスル44が配置されており、接触する。リコンウエー ,我可以有一点,一点,一点,身上的这种特别的特<mark>度和</mark>"大夫" この検索網は前記電界補と同じの被を用いることが · , ..

州部構成において、砥石20と陰極ブロック24との間隔を 0.1~0.7mmに調整し、ロータリンヤン 1-23を例えば1200。 台34とを一体的に第1回左方へ移動させる。そして、第 2【オに方:す如くシリコンウエーハ10を砥石20の溝20aに 接触させてそのエッジを研削し、ロークリンヤマト22の 力 5回。の移動を停止させて、シリコンウエーへ10を例 えは50sec/rev. て回転させることにより、シリコンウエ →ハ10の全周の面取りを行う。

(2) 試驗例

上記装置を用い、第4図に示す断面形状の砥石及び第2 J4に示す断面に射の砥石20を用いて面取りを行ったとこ。50。14:コアティスク

ろ、前者の砥石ではシリコンウエーハ10を50枚程度面取 りすると第4図一点鎖線で示す如く溝の底部が段状とな ったが、後者の砥石20では50枚面取りしても溝20aの段 面形状には変化が認められず、300枚程度で前者の50枚 のときと同程度の段部が形成された。

ただし、溝の形状を決定する寸法は、厚さ0.6mm、直径1 25mmのシリコンウエーへに対し、第2、4図において、

 $R_1 = 0.25 \text{mm}$

 $R_3 = 0.5 \text{mm}$

R₁ 1. 0mm

D₁: = 1. Omm

 $D_2 = 1.3 mm$

W. 1.16mm

22 であった。

なお、Rsを0.4mmにして同様の試験を行っても本発明の 効果が得られた。

(3) 第2実施例

第3図は、第5図に対応した第2実施例の砥石の溝20b の断面形状を示す。他の点は第1実施例と同一である。 この溝20bの形状は、底面が開口端面に平行な直線であ り、側部が、底部の半径Raの円弧AaBaとを有し、この円 弧A.B.と側部の略直線EL.とを曲線B.C.が滑らかに接続 し、開口部には半径、の円弧EFsを有する形状である。 半径R。、R。、曲線A。B。CEFeの形状、略直線C走の傾斜 角 6 及び溝の関行きLは第5図に示すものと同一てあ 5. 主発.は主記回様に、好ましくは半径。2015 CL.5 俗である。

この構20bの作用効果は第2図に示す構20aの作用効果と 同一てあるのでその説明を省略する。

「発明の効果」

本発明に係る半導体ウエーへの面取り装置では、回転砥 石の外周面の断面形状において、溝の底側部が曲率半径 0.4mm以上の曲線部となっているので、溝の底側部での 電解作用の集中が大きく低減され、長期間にわたって好 30 ましい初期の断面形状を維持することがきるという優れ た効果を奏し、砥石の交換を頻繁に行う必要がなっなり 作業効率の向上及び半導体ウエーへの製造コスト低減に 寄与するところが大きい。

また、砥石外周面の溝の断面形状において、溝端部を、 適質的の曲体の深たいで、5つがの曲像が多角曲線がり続 うことにより、溝端部での集中的か電解とに、ジェブが 19 - 51 网络维斯特斯特 化

【「亥面の簡単な説明】

第1区及ご第2国は本発明の第1実施例に係り、第1図 フナΨ海(休ウಞ・ーン、の面切り装置の概略構成区

第2回は第1回に示す溝20aの拡大断面図である。

第3回は第2実施例の砥石の溝の井沢を示す断面図であ

第1区及1第5図はそれぞれ第2回及び第3回に対応し た従来の砥石の溝の形状を示す断面図である。 (刘中、

10 ミドコンウエーハ

12: 2ランフ装置

16、18:サイドディスク

20:砥石

22:ロータリシャフト

24:陰極ブロック

26:陰極ブロックホルダ

*28:アーム

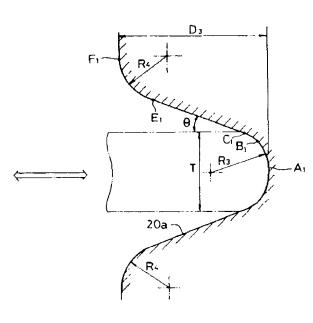
36:直流パルス電源

40:陽極ブロック

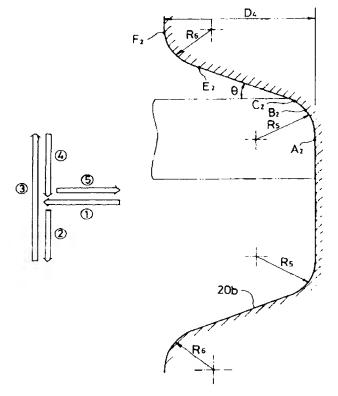
42:電解液供給管

* 44:研削液用ノズル

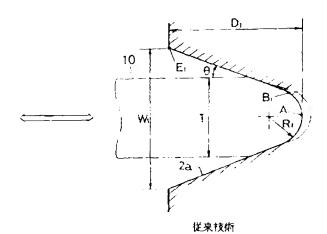
【第2図】







【第4図】



【第1図】

